Se	arch Notes	
		<u>ii biili ibbi</u>

	Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
	10/791,795	TSURU ET AL.
	Examiner	Art Unit
ŀ	Richard Edgar	3745

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
416	Dig. 2 223A 243	9/8/2005	RE
415	191 208.2	9/8/2005	RE
	·		
			•
,			

INI	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		; <u>.</u>	
	-		
ļ			

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	STRATEGY	')
	DATE	EXMR
V-1		
	-	
		:
		<u> </u>
•		
		!
	 	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ	